

## CISPR16 国内答申作業の中間報告

CISPR/A グループ

## 1. はじめに

CISPR16 シリーズの国内規格化に関しては、まず CISPR16-1-X（妨害波の測定装置）に関して H17 年度及び H18 年度に作成・審議を行い、H19 年 7 月 26 日に情報通信審議会にて答申案が答申されたところである。平成 19 年 8 月 22 日に開催された第 13 回 CISPR/A グループ会合では、今後、下記に示すような体制・スケジュールで CISPR16-2-X（妨害波の測定方法）、CISPR16-4-2（測定装置の不確かさ）の答申案作成を開始することが了承（その後一部修正）され、作業を開始したところである。

## 2. CISPR16 作業班（敬称略）

主任： 山中（NICT）

幹事： 田島（NTT）

委員： 杉浦（東北大）、篠塚（TELEC）、市野（TELEC）、針谷（KEC）、井上（JET）、黒沼（協立電子工業）、雨宮（NTT-AT）、星（VCCI）、平田委員（富士ゼロックス）、羽田（JQA）

## 3. 検討対象（当初 H19.8 時点）と実施スケジュール

表 1 CISPR16-2, 4 シリーズの発行状況（2007.4.23 現在）と検討対象（網掛け部分）

規 格	発 行	版	修正	入 手	種別
CISPR16-2-1 {ed1[1].1}b	2007-03	1	1	2007-04-23	基本
CISPR16-2-2 {ed1[1].2}b	2007-03	1	2	2007-04-23	基本
CISPR16-2-3	2006-07	2		2006-11-08	基本
CISPR16-2-4	2003-11	1		2004-02-04	基本
TR CISPR16-4-1	2005-02	1	1	2005-05-18	基本
TR CISPR16-4-1 amd1	2004-12	1		2005-02-23	基本
CISPR16-4-2	2003-11	1		2004-02-09	基本
TR CISPR16-4-3	2003-11	1		2004-02-09	基本
TR CISPR16-4-3	2004-05	2		2004-06-11	基本
TR CISPR16-4-4	2003-11	1		2004-02-09	基本
TR CISPR16-4-5	2006-10	1		2006-11-15	基本

表2 今後の作業予定(案)

CISPR16 作業班開催時期 審議対象規格(最新のもの)	H19	10月	11月	12月	H20	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
	8月 東京	大阪	東京	東京	1月 東京	大阪	東京	未定	未定	未定	未定	未定	
CISPR16-2-1 2007-03					←			→	←				
CISPR16-2-2 2007-03								←		→	←		
CISPR16-2-3 2006-07	←				←			→					
CISPR16-2-4 2003-11													
CISPR16-4-2 2003-11													一部 答申

  

CISPR16 作業班開催時期 審議対象規格(最新のもの)	H20	12月	H21	2月	H21	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
	11月		1月		3月								
CISPR16-2-1 2007-03													
CISPR16-2-2 2007-03													
CISPR16-2-3 2006-07													一部 答申
CISPR16-2-4 2003-11					←			→	←				
CISPR16-4-2 2003-11	←				←			→					

参考

表3 「CISPR16：無線妨害波及びイミュニティの測定装置と測定法の規格」の再編

以前の規格			新たな規格	
CISPR16-1	無線妨害波及びイミュニティの測定装置		CISPR 16-1-1	測定装置
			CISPR 16-1-2	補助装置（伝導妨害波）
			CISPR 16-1-3	補助装置（妨害波電力）
			CISPR 16-1-4	補助装置（放射妨害波）
			CISPR 16-1-5	30-1000MHz のアンテナ校正サイト (CALTS)
CISPR16-2	無線妨害波及びイミュニティの測定法		CISPR 16-2-1	伝導妨害波測定
			CISPR 16-2-2	妨害波電力測定
			CISPR 16-2-3	放射妨害波測定
			CISPR 16-2-4	イミュニティ測定
CISPR/TR16-3	CISPR の勧告及び報告		CISPR/TR 16-3	CISPR 技術報告
			CISPR/TR 16-4-1	標準化された EMC 試験の不確かさ
			CISPR 16-4-2	測定装置の不確かさ
			CISPR/TR 16-4-3	大量生産品の EMC 適合性の決定における統計的考慮
			CISPR/TR 16-4-4	苦情統計と許容値導出のためのモデル
CISPR16-4	EMC 測定における不確かさ		CISPR/TR 16-4-5	代替試験場の使用条件（新）